

图 2 放大器输入信号与增益的关系

去一层表皮,用水洗净擦干,再用有机溶剂擦洗二、 三遍。

棒柱面清洁与否影响放大器增益的原因,我们 认为这与钕玻璃棒对光泵能量的吸收有关。 钕玻璃 棒在加工两端面的过程中,因工作需要在棒的两端 和中间的一部分柱面上涂一层洋干漆。 其复盖面 积约占整个棒柱面的二分之一。由于棒柱面是磨毛 的,漆在细小的凹坑里干后,很难在短时间内用有机 溶剂完全擦洗干净。因洋干漆复盖在棒柱面上,影 响了钕玻璃棒对光泵能量的吸收。当然,在加工的 过程中,还可能有其他的脏物沾在棒柱面上,如未能 将它们清洗干净,也会影响钕玻璃棒对光泵能量的 吸收。

光谱实验证实了我们的想法,用二块相同的 钕 玻璃样品,将其中的一块样品,表面上涂一层薄薄的 洋干漆,其厚度与加工钕玻璃棒时相仿,另一块不 涂。测量这二块样品的吸收光谱,如图 3 所示,并计 算它们的积分激活吸收面积,第一块样品测得的积 分激活吸收面积比第二块约小20%。



1一样品表面未涂洋干漆; 2一样品表面涂洋干漆 (样品厚度5毫米)

此结果可定性地说明,对钕玻璃棒柱面进行清 洁处理,将表面上的脏物(其中主要是洋干漆)去掉 后,增加钕玻璃棒对光泵能量的激活吸收,提高了光 泵效率,因此使得钕玻璃棒放大器的增益有所提高。

(中国科学院上海光机所 李仲伢 田世忠 1980年5月14日收稿)

用干涉法测量 ZF-7 玻璃非线性折射率 n₂

Abstract: With frequency doubled 1.06μ m laser as detecting beam, nonlinear refractive index n_2 of ZF-7 glass was measured using Jamin interferometer. It is about 7×10^{-14} esu, with an accuracy of 20%.

激光材料的非线性折射率系数 n2,对于高功率 激光器件系统的最佳设计,无疑是一个很重要的参 数。目前测量激光介质的非线性折射率系数的方法 有很多,而其中以干涉法的测量精度最高^[1]。但国外 研究者应用这种方法进行测量时,多数使用了条纹 照相机,这样可以得到分幅的干涉图样, 使测量得

• 48 •

到较高的精度。早在1968年苏联的 Л. Π. Beбута^[2] 不用条纹照相机,利用波长为 6943 Å 的红宝石激光 也进行过测量,但他使用的是聚焦光束,因而得到的 干涉条纹很模糊,从而实验误差很大。本文介绍一 种新的干涉法,采用雅明(Jamin)干涉仪,用1.06 微 米的倍频光作为探测光束,用普通照相机得到单幅 的干涉条纹。作用光束采用平行光束,相对于聚焦 光束,它比较容易得到较清晰的干涉图样。

简单原理

在干涉仪中,二束光发生干涉,则光程差和波长 应满足下面关系:

$$l = \Delta n l = \frac{1}{2} \lambda N \tag{1}$$

S——光程差,

1——样品长度,

λ——探测光束波长,

S

N——条纹变化数目。

而光波场强引起介质折射率变化为:
$$\Delta n = n_2 |E|^2$$

显然有:

$$\frac{1}{2} \lambda N = n_2 |E|^2 \tag{3}$$

(2)

由电磁波理论可知:

$$p = \frac{n_c c}{8\pi} E^2 \left(\overline{\mathbb{R}} / \mathscr{X}^2 \right) \tag{4}$$

由(9)、(10)可知:

$$a_2 = \frac{\lambda N n_0 c}{16 \pi p l} \tag{5}$$

p——激光功率密度,

1——样品长度。

根据(5),从实验中测到条纹变化数N和相应

的激光功率,就可算出样品的 n2 值。

实验装置和测量

本实验使用的器件是由一级振荡器和三级放大器组成的,实验装置见图1。振荡器工作物质是 YAG,用LiNbO3晶体电光调Q,器件输出的激光是 线偏振光,脉宽为10毫微秒,整个激光器件系统输 出功率可达几百兆瓦。

器件输出的激光经过一块劈形分光板 M₃,使光 束分成二路,占总能量 10% 的激光作用在 LiNbO₃ 上,得到 5300 埃的绿光作为探测光束,并让它通过 一个 1:10 的扩孔望远镜和一个 ϕ 16 的光阑,这样 可使探测光束的光斑均匀。而从 M₃ 反射出占总能 量 90% 的光束,经过反射镜 M₄ 进入 4:1 的缩孔望 远镜,以此来提高光束的功率密度。另外还用了一 块焦距 f=1 米的透镜来作光束补偿,使作用光束不 至于因缩孔而过份发散。这样处理以后,可以使得 作用光束通过样品,在样品前后端光斑尺寸基本上 一样。作用光束通过样品后由 M₆ 反射出干涉仪进 入炭斗作激光功率测量。

探测光束通过光阑后进入 P₁、P₂二块板组成的 雅明干涉仪。干涉仪中除了样品外,还放置了一根 与样品材料大小完全相同的棒作补偿样品,以及一 块厚度为 M₅、M₆ 二板厚度之和的玻璃板作光路 补 偿。为了屏蔽氙灯光的干扰,从干涉仪输出的光斑 通过一块 f=300 毫米的透镜,并使干涉光束通过由 透镜、光阑暗筒组成的光屏蔽系统,最后让干涉条纹 成象在照相机上,这样调整后,就可以进行实际测量。 结果和讨论

利用本装置,测量了 ZF-7 玻璃样品,并根据在

49



图1 实验装置

M1、M4、M5、M6-1.06 全反射镜; M3-T=10% 劈形板; M2-输出腔片; P1、P2-干涉板

不同功率水平下测出的干涉条纹变化,计算出了 n_2 的大小(数据和干涉条纹变化分别见表1和图3),由 这些数据作了功率密度与条纹移动量的关系曲线 (见图2),不同的功率水平下测量的 n_2 值相差为 ±1.1×10⁻¹³ esu,因此估计测量精度在20%以内。

本实验测量的结果与文献[3]中用四波混频法 对类似样品测量得到的 n₂ 相近。四波混频测量 n₂ 是基于电子云畸变的机理,因此本实验的结果也间 接地说明了毫微秒脉冲激光对介质的作用产生的 n₂,电子云畸变的贡献是主要的。



图 2 激光功率密度与干涉条纹变化关系曲线

表1 由不同的激光功率密度测出的 条纹变化和 n₂

序号	样品	功率密度 (兆瓦/厘米 ²)	条纹变化	$n_2^{ m esu}$
1	ZF-7	82.5	0.57	6.2×10-13
2	ZF-7	98.5	0.72	6.6×10^{-13}
3	ZF-7	171	1.40	7.3×10^{-13}
4	ZF-7	130	1	6.9×10^{-13}



(a) 无强激光时的干涉条纹



(b) 强激光功率 P=98.5 兆瓦/厘米² 时的干涉条纹 图 3

参考文献

- [1] Michael J. Moran, Chiao-yao She; IEEE J. Quan. Electr., 1975, QE-11, No.6, 259.
- [2] А. П. Вебута, Б. П. Кирсанов; ЖЭТФ, 1968, 54, 1374~1379.
- [3] 《物理学报》, 1980, 29, No.4, 509.
 (中国科学院上海光机所 傳文标 郑桂珍)

1980年5月29日收稿)

衍射成象在光束波面曲率测量中的应用

Abstract: The wavefront curvature of a laser beam was measured by diffraction imaging, a measurement method which may be applied in measurements. The local wavefront distortion induced by small-scale self-focusing of high power laser beams have been improved.

光束波面曲率测量中最常用的方法是剪切干 涉 仪及哈特曼网格板投影法。但在小口径光束情况 下,条纹的周期大于剪切量时,干涉仪是不适用的。 同样,网格板法投影分辨率太低也不适用。衍射成 象方法则具有高精度及高分辨率的优点,它弥补了 上述两种方法的不足。

一、衍射成象现象

根据费涅耳衍射理论^[1],对一个口径为2a的孔, 当其被一束波长为 λ 的平行光照射时,在垂直于光 束传输方向上并在距孔为z的位置上,将会出现孔 的衍射象,象位置满足 $N=a^2/\lambda z$,其中N是正整数, 称费涅耳数。当孔被一束曲率半径为B的球面波照

· 50 ·